

Evaluación de riesgos

Análisis de riesgos > Valoración > Reducción de riesgos

- Medidas constructivas
- Medidas técnicas
- Información para el usuario

Más información → www.festo.com/safety-guideline

Subfunciones de seguridad de la tecnología de accionamientos neumáticos

STO Safe torque off (desconexión segura del par)	PUS Prevención de puesta en marcha accidental	SSC Detección y cierre seguros	SDI Sentido seguro del movimiento
SSB Detección y bloqueo seguros	SLS Velocidad segura limitada	SLT Par seguro limitado	

Subfunciones de seguridad de la técnica de actuadores eléctricos

STO Safe torque off (desconexión segura del par)	SS1 Parada segura 1	SS2 Parada segura 2	SDI Sentido seguro del movimiento
SSB Detección y bloqueo seguros	SLS Velocidad segura limitada	SLT Par seguro limitado (Safely-limited Torque)	

Diagrama de bloques relacionado con la seguridad

```

    Evento de activación → Entrada → Lógica → Salida → Actuador
    
```

¿Qué es lo que activa el requisito de seguridad?

Un dispositivo que detecta la situación de activación:

- Barrera de luz
- Puerta de protección
- Alfombrillas de seguridad
- Parada de emergencia
- Escáner láser
- Cámara
- Sensor de temperatura
- Sensor de presión
- Sensor de caudal

Un dispositivo que procesa la señal de forma segura:

- Cableado
- Relé de seguridad
- PLC de seguridad
- Unidad de control neumática

Un dispositivo que controla de forma segura el movimiento peligroso:

- Energía neumática
- Energía eléctrica
- Energía hidráulica
- Energía potencial (posición)

Seis pasos para la valoración de funciones de seguridad

EN ISO 13849-1 Aplicable a partes relativas a la seguridad de sistemas de control y a todo tipo de máquinas, independientemente de la tecnología y la energía utilizadas: eléctrica, neumática, hidráulica o mecánica.

EN 61508 Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.

EN 61511 Seguridad funcional de sistemas instrumentados de seguridad para la industria de procesos.

EN 62061 Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad.

1 Evaluación de riesgos: determinación del nivel de prestaciones requerido (PL)

Valoración de la aplicación

Riesgo bajo a **Alto riesgo**

S Gravedad de la lesión
 S1 Lesión leve (normalmente reversible)
 S2 Lesión grave (normalmente irreversible e incluso mortal)

F Frecuencia y/o duración de la exposición al peligro
 F1 Exposición infrecuente a poco frecuente y/o duración breve
 F2 Exposición frecuente a permanente y/o duración larga

P Posibilidad de evitar el peligro
 P1 Posible en determinadas condiciones
 P2 Apenas posible

a - e Nivel de prestaciones (PL)

Fuente: EN ISO 13849-1

Evaluación de riesgos: determinación del nivel de integridad de la seguridad requerido (SIL)

W1 W2 W3

S Alcance del daño
 S1 Lesión leve de una persona
 S2 Lesiones graves de varias personas, incluso la muerte de una persona
 S3 Muerte de varias personas
 S4 Consecuencias catastróficas con numerosos muertos

F Probabilidad de estancia en la zona de peligro
 F1 Poco frecuente a ligeramente frecuente
 F2 Frecuente a permanente

P Protección/prevenión de peligros
 P1 Posible en determinadas condiciones
 P2 Apenas posible

W Probabilidad de ocurrencia
 W1 Relativamente alta
 W2 Baja
 W3 Muy baja

SIL (nivel de integridad de seguridad)
 Cuatro niveles discretos (SIL1 a SIL4). Cuanto más alto sea el valor SIL de un circuito de seguridad, mayor será la capacidad de las funciones de seguridad implementadas para evitar un daño o, por lo menos, para reducirlo.

2 Determinación de los parámetros de fiabilidad requeridos de PL_r y SIL_r

Determinación de MTTF = tiempo medio hasta un fallo (peligroso)

Determinación de PL = nivel de prestaciones	DC < 60 % ninguno	DC < 60 % ninguno	60 % < DC < 90 % bajo	90 % < DC < 99 % medio	60 % < DC < 90 % bajo	90 % < DC < 99 % medio	99 % < DC alto
a							
b							
c							
d							
e							

Valoración MTTF_r

Bajo	3 años < MTTF _r < 10 años
Medio	10 años < MTTF _r < 30 años
Alto	30 años < MTTF _r < 100 años

Fuente: EN ISO 13849-1

Determinación de los parámetros de fiabilidad requeridos de PL_r y SIL_r

Nivel SIL	Modo de alta demanda	Tipo de equipo A				Tipo de equipo B				Modo de baja demanda	Fallo máximo aceptable del sistema de seguridad	
		Fallo máx. aceptable del sistema de seguridad	< 60 %	60...90 %	90...99 %	> 99 %	< 60 %	60...90 %	90...99 %			> 99 %
1	10 ⁻⁵ < PFH < 10 ⁻⁴	Un riesgo de fallo cada 10 000 horas									10 ⁻² < PFH < 10 ⁻¹	Una vez cada 10 años
2	10 ⁻⁶ < PFH < 10 ⁻⁵	Un riesgo de fallo cada 1250 días	HFT 0								10 ⁻³ < PFH < 10 ⁻²	Una vez en 100 años
3	10 ⁻⁷ < PFH < 10 ⁻⁶	Un riesgo de fallo cada 115,74 años	HFT 1	HFT 0							10 ⁻⁴ < PFH < 10 ⁻³	Una vez en 1000 años
4	10 ⁻⁸ < PFH < 10 ⁻⁷	Un riesgo de fallo cada 11 157,41 años	HFT 2	HFT 1	HFT 0	HFT 0					10 ⁻⁵ < PFH < 10 ⁻⁴	Una vez en 10 000 años

[por hora]

Tipo de equipo A
 Equipo para el que se ha determinado de forma suficiente el comportamiento de fallo de todos los componentes utilizados y el comportamiento de error.

Tipo de equipo B
 Equipo para el que no se ha determinado de forma suficiente el comportamiento de fallo de todos los componentes utilizados, ni el comportamiento en caso de error.

3 Estructura de control: determinación de la categoría

Categoría B/categoría 1

```

    Entrada → Señal de entrada → Lógica → Señal de salida → Salida
    
```

Categoría 2

```

    Entrada → Señal de prueba → Lógica → Señal de salida → Salida
    Entrada → Señal de activación → Lógica → Señal de salida → Salida
    
```

Categoría 3

```

    Entrada → Señal de entrada → Lógica → Señal de salida → Salida
    Señal de prueba → Lógica → Señal de salida → Salida
    
```

Categoría 4

```

    Entrada → Señal de entrada → Lógica → Señal de salida → Salida
    Señal de prueba → Lógica → Señal de salida → Salida
    
```

HFT: determinación de la tolerancia de error del hardware

HFT 0 (uno de uno)

Un único error puede causar una pérdida de seguridad.

HFT 1 (uno de dos)

Deben ocurrir por lo menos 2 errores simultáneos para que se produzca una pérdida de seguridad.

HFT 2 (uno de tres)

Deben ocurrir por lo menos 3 errores simultáneos para que se produzca una pérdida de seguridad.

HFT (Hardware Failure Tolerance)
 Capacidad de seguir ejecutando una función requerida en caso de errores y desviaciones

4 Medidas para el control y la detección de errores

Medidas contra fallos con causa común (CCF)

Medidas	Puntos
Separación/segregación	15
Diversidad	20
Diseño/aplicación	20
Evaluación/ análisis	5
Competencia/ formación	5
Entorno/ influencias	35

Cobertura de diagnóstico (DC)

¿Qué errores pueden producirse?
 ¿Son peligrosos los errores?
 ¿Es posible detectar los errores peligrosos?

Sistema completo

$$DC_{eq} = \frac{DC_1 + DC_2 + \dots + DC_n}{\frac{1}{MTTF_{eq}} + \frac{1}{MTTF_{eq}} + \dots + \frac{1}{MTTF_{eq}}}$$

Safe Failure Fraction (SFF): determinación de la proporción de errores

Modo de alta demanda	FME(D)A	
Tipo de fallo	Detectado	No detectado
Seguro	Seguro Detectado λ_{SD}	Seguro No detectado λ_{SND}
Peligroso	Peligroso Detectado λ_{PD}	Peligroso No detectado λ_{PND}

$SFF = \frac{\lambda_{SD} + \lambda_{PD}}{\lambda_{SD} + \lambda_{SND} + \lambda_{PD} + \lambda_{PND}}$

$DC = \frac{\lambda_{SD} + \lambda_{PD}}{\lambda_{SD} + \lambda_{SND} + \lambda_{PD} + \lambda_{PND}}$

FME(D)A (Failure Modes, Effects and Diagnostics Analysis)
 Método de análisis para la determinación cuantitativa de tipos y tasas de fallos

SFF (Safe Failure Fraction)
 Proporción de errores seguros en el número total de errores

5 MTTF_r: determinación del tiempo medio hasta un fallo

MTTF_r (Mean Time to Failure)
 Tiempo medio hasta un fallo peligroso

MTTR (Mean Time to Restoration)
 Tiempo medio de reparación

MTBF (Mean Time Between Failure)
 Tiempo medio entre dos fallos consecutivos

PFH (Probability of failure per hour)
 Probabilidad de fallo por hora de una función de seguridad

PF (Probability of Failure on Demand)
 Probabilidad de fallo de una función de seguridad

T_p (Proof test Interval)
 Intervalo de comprobación

Objetivo: SIL ≥ SIL_r

Distribución habitual de la PFH entre los subsistemas de una función de seguridad en sistemas de un canal

Sensor ≥ 35 %	Lógica ≥ 15 %	Actuador ≥ 50 %
PFH λ_{SD}	PFH λ_{SD}	PFH λ_{SD}
SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}
HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}
MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}
SIL _{req} (SIL)		
PFH _{req}		

Distribución habitual de la PFD entre los subsistemas de una función de seguridad en sistemas de un canal

Sensor ≥ 35 %	Lógica ≥ 15 %	Actuador ≥ 50 %
PFD λ_{SD}	PFD λ_{SD}	PFD λ_{SD}
SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}
HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}
MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}
SIL _{req} (SIL)		
PFD _{req}		

6 Sistema completo, objetivo: PL ≥ PL_r

Ejemplo de diseño de un circuito de seguridad

Entrada	Lógica	Salida	Actuador
B10 _r	B10 _r	B10 _r	
MTTF _r	MTTF _r	MTTF _r	
Cat.	Cat.	Cat.	
DC	DC	DC	
CCF	CCF	CCF	
PL	PL	PL	

Al convertir el PL a SIL o viceversa deben tenerse en cuenta los requisitos adicionales de las normas utilizadas (EN ISO 13849-1, EN 61508, EN 61511, EN 62061).

Objetivo: SIL ≥ SIL_r

Distribución habitual de la PFH entre los subsistemas de una función de seguridad en sistemas de un canal

Sensor ≥ 35 %	Lógica ≥ 15 %	Actuador ≥ 50 %
PFH λ_{SD}	PFH λ_{SD}	PFH λ_{SD}
SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}
HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}
MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}
SIL _{req} (SIL)		
PFH _{req}		

Distribución habitual de la PFD entre los subsistemas de una función de seguridad en sistemas de un canal

Sensor ≥ 35 %	Lógica ≥ 15 %	Actuador ≥ 50 %
PFD λ_{SD}	PFD λ_{SD}	PFD λ_{SD}
SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}	SFF λ_{SD}
HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}	HFT λ_{SD}
MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}	MTBF λ_{SD}
SIL _{req} (SIL)		
PFD _{req}		